PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-001393

(43)Date of publication of application: 07.01.2000

(51)Int.Cl.

C30B 29/04

(21)Application number: 10-164770

(71)Applicant: UNIV TOKYO

(22)Date of filing:

12.06.1998

(72)Inventor: FUJISHIMA AKIRA

MASUDA HIDEKI

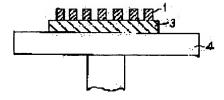
(54) PRODUCTION OF DIAMOND POROUS BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a porous body having fine pores of high density without adding complicated processes by mounting an anodized alumina as a mask on a diamond substrate and subjecting the substrate to plasma etching.

SOLUTION: Pores are formed in a substrate with the same arrangement as that of pores in the mask. As for the anodized alumina, an alumina having pores of 5 to 400 nm pore diameter in hexagonal close-packed arrangement with 100 to 500 nm distance of pores is used. With 1 to 0.1 mm thickness of the alumina, good results can be obtd. As for the substrate, a single crystal or polycrystal diamond which is a natural product or synthesized can be used. The substrate 3 on which the anodized alumina 1 is mounted is disposed on a plasma electrode 4 and subjected to plasma etching. During the process, by adding oxygen to the plasma excitation gas, the etching rate can be significantly improved. Then the mask is dissolved and removed with a soln. such as sodium hydroxide having solubility with the anodized alumina.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.06.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3020154

[Date of registration]

14.01.2000

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right] (19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-1393 (P2000-1393A)

(43)公開日 平成12年1月7日(2000.1.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

C30B 29/04

C30B 29/04

V 4G077

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出廢番号

特願平10-164770

(22) 出顧日

平成10年6月12日(1998.6.12)

特許法第30条第1項適用申請有り 1998年3月28日 社 団法人応用物理学会発行の「1998年(平成10年)春季第 45回応用物理学関係連合講演会講演予稿集 第2分冊」 に発表 (71)出願人 391012327

東京大学長

東京都文京区本郷7丁目3番1号

(72)発明者 藤嶋 昭

神奈川県川崎市中原区中丸子710番地5

(72)発明者 益田 秀樹

東京都八王子市別所 2-13-2-510

(74)代理人 100059258

弁理士 杉村 暁秀 (外8名)

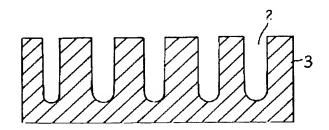
Fターム(参考) 4CO77 AAO2 BAO3 FCO2 FG18 HAO5

(54)【発明の名称】 ダイヤモンド多孔質体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 従来公知の煩雑な工程を採用することなく、 微細な孔を高密度に有するダイヤモンド多孔質体を作製 する方法を提供する。

【解決手段】 前記課題を解決するため、本発明のダイヤモンド多孔質体の製造方法は、ダイヤモンド基板上に 陽極酸化アルミナをマスクとして載せ、プラズマエッチング処理によりダイヤモンド基板にマスクと同一配列の 細孔を形成することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ダイヤモンド基板上に陽極酸化アルミナをマスクとして載せ、プラズマエッチング処理によりダイヤモンド基板にマスクと同一配列の細孔を形成することを特徴とするダイヤモンド多孔質体の製造方法。

【請求項2】 請求項1に記載のダイヤモンド多孔質体 製造方法において、酸素を含むガス雰囲気中においてプ ラズマエッチングを行うことを特徴とするダイヤモンド 多孔質体製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ダイヤモンド多孔 質体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】ダイヤモンド多孔質体は、線引き用ダイ、センサ、電極材料等に用いられているが、この目的のためには、通常、ダイヤモンド基板上に耐エッチング性を有するマスクを、レジスト塗布、及び光露光パターニングにより形成し、その後、ドライエッチング法による選択的にエッチングする方法がとられている。より微細なパターンの形成を目的とした加工方法としては、光露光法に替え、電子ビームによりパターンを描画したのち、ドライエッチング処理により微細加工を行う方法が知られている。このほか、高強度レーザービームをダイヤモンドに照射し、ダイヤモンドを蒸発気化させることによりダイヤモンドの加工を行う方法等が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記レジストと露光に よりパターンを転写する方法においては、微細加工のサ イズに光の回折限界に由来する限界を有している。更 に、光転写法に比較し微細なパターン描画が可能な電子 ビーム描画においては、描画に長時間を要し、費用の大 幅な増大をまねく。更に、これらレジストを用いるパタ ーニング方法においては、共通に、レジスト塗布、描 画、レジスト除去という煩雑な工程が作製に必要であ る。更に、形成されるレジストパターンのアスペクト比 (孔深さ/開口径)が小さいことから、ドライエッチン グ処理時に高いアスペクト比を有する構造の加工が困難 であるという問題点を有していた。レーザービームを用 いる方法においては、レジスト塗布等の煩雑な工程を必 要としないものの、加工の解像度は、レーザービーム径 により制約され、1ミクロン程度が限界である。本発明 は、上記従来技術のような煩雑な工程を加えることな く、微細な孔を高密度に有するダイヤモンド多孔質体を 作製する方法を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明は特許請求の範囲に記載のような構成とするものである。すなわち、本発明は、請求項1に記載の

ように、ダイヤモンド上に微細で直交した貫通孔を多数 有する陽極酸化アルミナをマスクとして載せ、プラズマ エッチング処理により、ダイヤモンド表面を加工し、マ スクの規則構造を転写することでダイヤモンド表面の加 工を行う。

【0005】エッチングをおこなうガスとしては、アル ゴンをはじめとする不活性ガスのほか、請求項2に記載 の酸素を含むガスがエッチングに有効に用いることがで きる。本発明方法によりダイヤモンド基板に形成される 多孔構造は、マスクとして用いる陽極酸化アルミナの形 状により決定される。陽極酸化アルミナは、孔径10nm ~400nmの範囲で均一な孔径を有する孔を有すること が知られており、陽極酸化時の条件、および後処理工程 によりその孔径を制御することが可能である。更に、バ リア層と呼ばれる陽極酸化アルミナ皮膜底部を選択的に エッチング除去することにより貫通孔を有する薄膜とす ることができる [H. Masuda and M. Satho, Japanese J ournal of Applied Physics, vol. 35 P.L126 (199 6)」。本発明では、このように、レジスト塗布および露 光工程、あるいは、塗膜剥離工程を新たに加えることを 必要とせず、微細な加工をダイヤモンド基板に施すこと が可能となる。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の実施の具体的な方法につ いて図面を用い説明を加える。図1は、本発明において エッチング用マスクとして用いられるポーラスな陽極酸 化アルミナ1を示したものである。陽極酸化アルミナ は、図2に模式的に示されるような六方細密配列した細 孔2を有しており、細孔径、細孔間隔を陽極酸化時の条 件、および後処理により調整することができる。通常の 作製条件で得られる細孔径は、5nm~400nmの範囲で あり、細孔間隔は、100nm~500nmのものを用いる ことができる。また、膜厚は、1~0.1ミクロンの範 囲で良好な結果が得られる。 図3は、エッチング用マス クである陽極酸化アルミナ1を載せたダイヤモンド基板 3を示したものである。基板とするダイヤモンドとして は、天然あるいは合成法により作製された単結晶、ある いは多結晶ダイヤモンドを用いることができる。これら ダイヤモンドは、必要に応じて表面に研磨加工を施す。 【0007】図4に示すように、表面にマスクを載せた ダイヤモント基板3をプラズマエッチング容器内のプラ ズマ電極4上に置き、プラズマエッチングを施す、プラ ズマにより励起された活性種は、マスクの開口部分を通 じてダイヤモンド基板3に到達しダイヤモンドをエッチ ングする。このとき、プラズマ励起用気体中に酸素を加 えることにより、エッチング速度の著しい向上をはかる ことが可能となる。その後、図5に示すように、マスク を水酸化ナトリウム等の陽極酸化アルミナに対して溶解 性を有する溶液により溶解除去することにより、図6に 示すように、マスクと同一微細孔配列を有するダイヤモ

ンドを得ることができる。

[0008]

【実施例】1.実施例1

次に実施の形態1を挙げ、本発明を更に具体的に説明する。気相成長法により作製したダイヤモンドの表面を研磨した。その後、貫通孔を有する陽極酸化多孔質膜をダイヤモンド基板上に載せた。陽極酸化多孔質膜の孔径、及び孔間隔は、それぞれ、70㎜、100㎜、厚さは、0.5ミクロンとした。並行板型プラズマエッチング装置の電極上にマスクを上向きにして、ダイヤモンド試料を置き、濃度100%の酸素を放電ガスとして用い、ガス圧1Torr、放電周波数13.56MHz、放電入力150Wで、10分間エッチング処理を行った。エッチング終了後、陽極酸化皮膜を1M水酸化ナトリウムにより溶解除去し、表面に陽極酸化皮膜と同一の多孔質構造を有するダイヤモンド基板を得た。細孔の深さは、1ミクロンであった。

【0009】2. 実施例2

実施例1と同様の方法で、孔径20nm、孔間隔65nm、深さ0.5ミクロンの陽極酸化アルミナマスクをダイヤモンド基板上に載せた。これを実施例1と同様の方法によりエッチング加工することにより20nmの孔径を有するタイヤモンド多孔質体を得た。

[0010]

【発明の効果】以上説明したように本発明は構成される ものであるから、従来の方法に比較し、迅速、安価にダ イヤモンド多孔質体の作製が可能となる。また、本発明によれば、通常のリソグラフィー法では、作製困難な微細な細孔を有するダイヤモンド多孔質体を作製することが可能になる。更に、本発明では、マスクとして用いる陽極酸化ポーラスアルミナの開口部分における孔深さ/孔径アスペクト比を大きくとれることから、エッチングによりダイヤモンド基板に形成される孔のアスペクト比の増大にも寄与する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明においてマスクとして用いる陽極酸化アルミナを示す断面図である。

【図2】陽極酸化アルミナにおける孔配置を示す断面図 である。

【図3】マスクを載せたダイヤモンド基板を示す断面図 である。

【図4】プラズマエッチング装置におけるエッチングの 様子を示す模式図である。

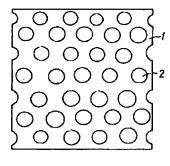
【図5】形成されたダイヤモンド多孔質体を示す断面図 である。

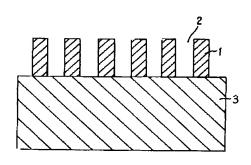
【図6】形成されたダイヤモンド多孔質体の孔配置を示す平面図である。

【符号の説明】

- 1 陽極酸化アルミナ
- 2 細孔
- 3 ダイヤモンド基板
- 4 プラズマ用電極







【図5】

【図6】

